

УДК 535.371

ФИЗИКА

С. Т. Геворкян, Г. Ю. Крючков

Развитие параметрической флуоресценции из спонтанных процессов

(Представлено академиком АН Армянской ССР М. Л. Тер-Микаеляном 15/IV 1986)

1. Роль квантовых флуктуаций электромагнитного поля в параметрических процессах выяснена не в полной мере и в последнее время усиленно обсуждается. В настоящей работе эта проблема исследуется применительно к процессу спонтанной параметрической флуоресценции, т. е. преобразованию фотонов поля накачки в фотоны других частот слабого поля, в атомарной среде двухуровневых атомов.

Вынужденный по слабому полю аналогичный процесс описывался обычно полуклассическими уравнениями Максвелла—Блоха и для случая двухуровневой резонансной среды исследовался в работах (1–3). При полуклассическом описании переход к спонтанному случаю, когда на входе в среду слабые поля отсутствуют, осуществляется формальным образом заменой входного сигнала на нулевые колебания поля излучения. Здесь приводится квантово-электродинамическая теория, в которой спонтанные процессы описываются естественным образом. Учитываются также эффекты насыщения и расщепления атомных уровней, обусловленные действием резонансного, монохроматического поля.

2. Рассматривается среда двухуровневых атомов с плотностью N в монохроматическом поле с частотой ω вблизи частоты атомного перехода ω_0 ($\varepsilon = \omega_0 - \omega \ll \omega_0$).

В стационарном режиме для временных интервалов, превышающих обратную спонтанную ширину возбужденного уровня γ^{-1} , квантовые уравнения распространения вдоль оси X для медленно меняющихся операторов рождения и уничтожения $a_1(x)$, $a_2(x)$ двух мод поля излучения с частотами $\omega_1 \neq \omega$, $\omega_2 \neq \omega$, связанными условием $\omega_1 + \omega_2 = 2\omega$, имеют следующий вид:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} a_1(x) &= a_1 a_1(x) + k_2^* e^{i k x} a_2^+(x) + F_1(x), \\ \frac{d}{dx} a_2^+(x) &= a_2 a_2^+(x) + k_1 e^{-i k x} a_1(x) + F_2^*(x). \end{aligned} \quad (1)$$

Коэффициенты a_s и k_s , $s = 1, 2$, в приближении $\Omega = \sqrt{\varepsilon^2 + 4|v|^2} \gg \gamma$ (где $v = -\vec{E} \vec{d}$ — матричный элемент взаимодействия атома с полем), непересекающихся спектральных линий — „трехфотонной“ $\omega_{\text{тф}} = \omega - \Omega$ и резонансной $\omega_p = \omega + \Omega$, равны (см., например, (4)):

$$\alpha_s = \frac{\pi \omega_s N}{2 \hbar c} (\rho_{11} - \rho_{22}) \Gamma |(\vec{e}_s \vec{d})|^2 \left\{ \frac{(1 - \varepsilon/\Omega)^2}{(\omega_s - \omega_{\text{тф}})^2 + \Gamma^2} - \frac{(1 + \varepsilon/\Omega)^2}{(\omega_s - \omega_p)^2 + \Gamma^2} \right\}, \quad (2)$$

$$k_{1,2} = \frac{2\pi N}{\hbar c} \sqrt{\omega_1 \omega_2} \left(\frac{v^*}{\Omega} \right)^2 (\vec{e}_1 \vec{d})(\vec{e}_2 \vec{d}) (\rho_{11} - \rho_{22}) \times \\ \times \left| \frac{1}{\Gamma - i(\omega_{1,2} - \omega_p)} - \frac{1}{\Gamma - i(\omega_{1,2} - \omega_{\text{тф}})} \right|, \quad (3)$$

где $\vec{e}_{1,2}$ — векторы поляризаций фотонов двух мод;

$$\rho_{11} - \rho_{22} = \frac{2\varepsilon}{\Omega - \frac{1}{2}\varepsilon^2/\Omega}, \quad \rho_{11} + \rho_{22} = 1, \quad (4)$$

ρ_{11}, ρ_{22} — стационарные населенности квазиэнергетических состояний, $\Gamma = \gamma/2(1 + 2|v|^2/\Omega^2)$ — спектральная ширина.

Уравнения (1) справедливы в приближении слабых волн и в марковском приближении. В них Δk является x -компонентой разности полных векторов в среде $2\hbar - \hbar_1 - \hbar_2$ слабых волн и поля накачки, а ланжевеновские операторы $F_{1,2}(x)$ являются источниками квантовых шумов⁽⁵⁾. Вычисление с помощью аппарата матрицы плотности двух мод поля излучения, с условием $\omega_1 + \omega_2 = 2\omega$, приводит к следующим результатам:

$$\langle F_s^+(x) F_s(x') \rangle = \frac{\beta_s}{\beta_s - 2\alpha_s} \langle F_s(x) F_s^+(x') \rangle = \beta_s \delta(x - x'), \quad (5)$$

$$\langle F_s(x) F_1(x') \rangle = \frac{\lambda^* - \hbar_2^*}{\lambda^* - \hbar_1^*} \langle F_1(x) F_s(x') \rangle = e^{i\Delta k x} (\lambda^* - \hbar_2^*) \delta(x - x'), \quad (2)$$

($s = 1, 2$), для средних по основному состоянию атома и произвольному состоянию указанных мод поля излучения от произведения ланжевеновских операторов. Коэффициенты β_s и λ при $\Omega \gg \gamma$ равны:

$$\beta_s = \frac{\pi \omega_s N}{\hbar c} |(\vec{e}_s \vec{d})|^2 \Gamma \left[\frac{(1 - \varepsilon/\Omega)^2 \rho_{11}}{(\omega_s - \omega_{\text{тф}})^2 + \Gamma^2} + \frac{(1 + \varepsilon/\Omega)^2 \rho_{22}}{(\omega_s - \omega_p)^2 + \Gamma^2} \right], \quad (7)$$

$$\lambda = - \frac{2\pi N}{\hbar c} \sqrt{\omega_1 \omega_2} \left(\frac{v^*}{\Omega} \right)^2 (\vec{e}_1 \vec{d})(\vec{e}_2 \vec{d}) \times \\ \times \left[\frac{\rho_{11}}{\Gamma + i(\omega_1 - \omega_{\text{тф}})} + \frac{\rho_{22}}{\Gamma + i(\omega_1 - \omega_p)} + (\omega_1 - \omega_2) \right]. \quad (8)$$

3. Сделаем замечание о корреляционных функциях (5), (6), которыми определяются спонтанные вклады в параметрические процессы. Функция $\langle F_1 F_2 \rangle$ обычно принимается равной нулю, а в $\langle F_s F_s^+ \rangle$ не учитываются эффекты насыщения. Полученные для двухуровневого атома выражения (5), (6) имеют лоренцевскую форму и максимальны в областях линий ω_p и $\omega_{\text{тф}}$. При $\omega_1 \simeq \omega_{\text{тф}}$ для их отношений получаем

$$\langle F_1 F_2 \rangle / \langle F_1^+ F_1 \rangle \simeq \frac{\Omega^2}{|v|^2} \left(1 + \frac{\varepsilon}{\Omega} \right)^4, \quad |\langle F_2 F_1 \rangle| / \langle F_2^+ F_2 \rangle \simeq \frac{\Omega^2}{|v|^2} \left(1 - \frac{\varepsilon}{\Omega} \right)^4, \quad (9)$$

откуда следует, что корреляционная функция (6) сравнима по величине с функцией (5)*.

4. Усредняя уравнения по когерентным состояниям $a_{1,2}|z_{1,2}\rangle = |z_{1,2}\rangle$ поля излучения, с учетом соотношения $\langle F_s \rangle = 0$, получаем известные полуклассические уравнения (2¹). Формальное решение операторных уравнений (1) стандартным методом для значения $\Delta k = 0$, выраженное через свободные операторы поля излучения $a_s(0)$ при $x=0$, имеет следующий вид:

$$\begin{aligned} a_1(x) &= \frac{1}{g_+ - g_-} \left\{ \varphi_2(x) a_1(0) + k_2^* \varphi_0(x) a_2^*(0) + \right. \\ &+ \left. \int_0^x dx_1 [k_2^* \varphi_0(x-x_1) F_2^+(x_1) + \varphi_2(x-x_1) F_1(x_1)] \right\}, \\ a_2^*(x) &= \frac{1}{(g_+ - g_-)} \left\{ \varphi_1(x) a_2^*(0) + k_1 \varphi_0(x) a_1(0) + \right. \\ &+ \left. \int_0^x dx_1 [k_1 \varphi_0(x-x_1) F_1(x_1) + \varphi_1(x-x_1) F_2^+(x_1)] \right\}. \end{aligned} \quad (10)$$

В этих выражениях

$$2g_{\pm} = \alpha_1 + \alpha_2 \pm \sqrt{(\alpha_1 - \alpha_2)^2 + 4k_1 k_2^*} \quad (11)$$

являются известными предэкспоненциальными множителями (3) и приняты следующие обозначения:

$$\varphi_0(x) = e^{g_+ x} - e^{g_- x}, \quad (12)$$

$$\varphi_{1,2} = (g_+ - \alpha_{1,2}) e^{g_+ x} - (g_- - \alpha_{1,2}) e^{g_- x}.$$

5. Обратимся к вычислению числа фотонов двух мод поля излучения $n_s(x) = \langle a_s^+(x) a_s(x) \rangle$ на длине x в среде. Приведем вначале результаты для малых длин распространения. Для вынужденного процесса, когда на входе имеются оба слабых поля с амплитудами z_1 и z_2 , получаем

$$n_1(x) = n_1(0) + [\beta_1 + 2\alpha_1 n_1(0) + 2\text{Re}(k_2 z_1 z_2^*)] x + \dots \quad (13)$$

Если на входе кроме поля накачки имеется лишь слабое поле с частотой ω_2 , для возникающего параметрическим образом поля с частотой $\omega_1 = 2\omega - \omega_2$ получаем

$$n_1(x) = \beta_1 x + [\alpha_1 \beta_1 + \text{Re}(k_1 \lambda^*) + |k_2|^2 n_2(0)] x^2 + \dots, \quad (14)$$

где $n_{1,2}(0) = |z_{1,2}|^2$. Физический смысл этих результатов, которые содержат спонтанный случай при $z_1 = z_2 = 0$, ясен. Величина β_s , как следует из (7), определяет вероятность спонтанного излучения в области ω_p и $\omega_{\text{тф}}$ линий, а α_s содержит также вклад процессов поглощения, которым соответствуют ее отрицательные части в (2). Коэффициенты k_s и λ обусловлены двухфотонными процессами. Это следует

* Смешанная корреляционная функция учтена для процесса вырожденного четырехволнового смешения (6).

из результатов работы ⁽¹⁾, а также из соотношения $\langle a_1(x)a_2(x) \rangle = \lambda^* x + \dots$, при усреднении по вакуумным состояниям поля излучения, т. е. для спонтанной „двухфотонной амплитуды“.

В спонтанной параметрической флуоресценции без затравочных слабых полей поле накачки усиливает спонтанные процессы и в приближении наибольшего усиления, в области $\text{Re}g_+ > 0$ и больших длин, получаем

$$n_1(x) = \frac{1}{2|g_+ - g_-|^2 \text{Re}g_+} \left\{ \beta_1 |g_+ - \alpha_1|^2 + \beta_2 |k_2|^2 + 2\text{Re}(k_2^* \lambda (g_+^* - \alpha_2)) \right\} e^{2\text{Re}g_+ x}. \quad (15)$$

Коэффициент усиления в (15) такой же, как для вынужденного процесса. Множители при экспоненте зависят от частоты ω_1 и параметров поля накачки. При $|v/\varepsilon| = 1/2$ и в окрестности $\omega_1 \simeq \omega_{\text{тф}}$ отношение третьего члена к первому равно: $-1,02$; $-0,74$; $0,05$; $2,83$ для значений $(\omega_1 - \omega_{\text{тф}})/\Gamma = 0$; $0,5$; 1 ; 2 соответственно. В этих областях вклад второго члена мал, более точно его отношение к первому, равно: $0,03$; $0,06$; $0,12$ для значений $(\omega_1 - \omega_{\text{тф}})/\Gamma = 0$; 1 ; 2 .

Авторы выражают благодарность академику АН Армянской ССР М. Л. Тер-Микаеляну за обсуждения.

Институт физических
исследований Академии наук
Армянской ССР

Ա. Ք. ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ, Գ. ՅՈՒ. ԿՐՅՈՒՉԿՈՎ

Պարամետրիկական ֆլուորեսցենցիայի զարգացումը սպոնտան պրոցեսներից

Ռեզոնանսային ատոմական միջավայրում, մղման դաշտի առկայության դեպքում է սպոնտան պարամետրիկական ֆլուորեսցենցիայի ինտենսիվությունը: Ցույց է տրված, որ այդ երևույթը պայմանավորված է մեկ և երկու ֆոտոնային սպոնտան ճառագայթմամբ:

ЛИТЕРАТУРА—ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

- ¹ В. М. Арутюнян, Е. Г. Канеян, В. О. Чалтыкян, ЖЭТФ, т. 59, с. 195 (1973).
² В. R. Mollow, Phys. Rev., v. A7, 1319 (1973). ³ R. W. Boyd, M. G. Raymer, P. Harter e. a., Phys. Rev., v. A24, 411 (1981). ⁴ Г. Ю. Крючков, Препринт ИФИ — 85—113, Ашхара, 1985 ⁵ М. Лэкс, Флуктуации и когерентные явления, Мир, М., 1974. ⁶ М. D. Reid, D. F. Walls, Optics Comm., v. 50. 406 (1984). ⁷ Г. Ю. Крючков, В. Е. Мкртчян, М. Л. Тер-Микаелян и др., ЖЭТФ, т. 88, с. 30 (1985).